# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-121878

(43) Date of publication of application: 12.05.1995

(51)Int.CI.

G11B 7/00

(21)Application number: 05-264665

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

22.10.1993

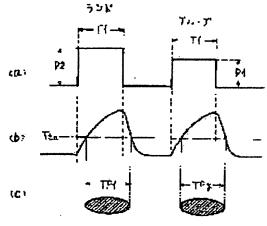
(72)Inventor: KUBOTA SHINJI

#### (54) OPTICAL DISK DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the quality of recorded and reproduced signal at the time of recording both on the land and the groove by making recording pits formed on a land and a groove same.

CONSTITUTION: This device is provided with a means setting recording light outputting into values P1, P2 different in the land and the groove and a means setting recording pulse widthes into values different in the land and the groove at the time of recording, and in this device, at least one of the recording light outputs P1, P2 and the recording light pulse widthes are set into values different in the land and the groove at the time of recording. By setting in such manner the recording and reproducing whose signal quantity is stable is realized by making recording pits TP1, TPg to be formed to be the same pits by compensating Tth the difference in temp. distribution in the vicinity of a threshold value owning to a fact that cooling speeds are different in the land and the groove.



TPI = T?9 = TI

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2773606

[Date of registration]

24.04.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-121878

(43)公開日 平成7年(1995)5月12日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/00

S 9464-5D

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全9頁)

(21)出願番号

特願平5-264665

(22)出願日

平成5年(1993)10月22日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 久保田 真司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

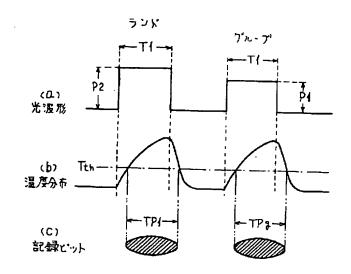
#### (54) 【発明の名称】光ディスク装置

#### (57) 【要約】

#### (修正有)

【目的】 ランドとグループの両方に記録する場合に、 ランドとグループに形成される記録ピットを同じにし て、記録再生の信号品質を改善する。

【構成】 記録時にランドとグループとで、記録の光出 力を異なる値に P1, P2 設定する手段と、記録のパル ス幅を異なる値に設定する手段とを備え、記録時にラン ドとグループとで、記録の光出カP1、P2と記録の光 パルス幅の少なくとも一方を異なる値に設定する。この 設定により、ランドとグループとで冷却速度が異なるこ とによるしきい値付近の温度分布の違いを補正Tthし て、形成される記録ピットTP1, TPgを同じものに し、信号品質が安定な記録再生を実現する。



TP1 = TP3 = T1

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスクのランドとグループの両方に 記録を行う光ディスク装置において、

ランドとグループとで、記録時の光出力を異なる値に設 定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項2】 請求項1記載の光ディスクにおいて、 所定のトラック数に渡り、ランドとグループとで、記録 時の光出力を異なる値に設定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項3】 光ディスクのランドとグループの両方に 10 記録を行う光ディスク装置において、

ランドとグループとで、記録時の光パルス幅を異なる値 に設定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項4】 光ディスクのランドとグループの両方に 記録を行う光ディスク装置において、

ランドとグループとで、記録時の光出力と光パルス幅と を異なる値に設定することを特徴とする光ディスク装 置。

【請求項5】 光ディスクのランドとグループの両方に 記録を行う光ディスク装置において、

所定のトラック数に渡り、ランドとグループとで、記録 時の光出力と光パルス幅とを異なる値に設定することを 特徴とする光ディスク装置。

【請求項6】 請求項1,2,4または5記載の光ディスク装置において、記録時の光出力が、記録用の光出力と消去用の光出力の2種類である場合には、少なくとも記録用の光出力をランドとグループとで異なる値に設定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項7】 請求項1,2,4または5記載の光ディスク装置において、記録時の光出力が、記録用の光出力 30とそれ以外の光出力の2種類以上である場合には、少なくとも記録用の光出力をランドとグループとで異なる値に設定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項8】 請求項1,2,4,5,6または7記載の光ディスク装置において、光ディスクの回転数が一定の場合には、線速度が大きい外間において線速度が小さい内周よりも、ランドとグループでの記録時の光出力の設定値の差を大きくすることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項9】 請求項1,2,4,5,6,7または8 40 記載の光ディスク装置におけるランドとグループにおいて、ディスク構造による熱の冷却速度が大きいほうに、記録時の光出力をより大きく設定することを特徴とする光ディスク装置。

【請求項10】 請求項3記載の光ディスク装置において、

所定のトラック数に渡り、ランドとグループとで、記録時の光パルス幅を異なる値に設定することを特徴とする 光ディスク装置。

【請求項11】 請求項3,4,5または10記載の光 50

ディスク装置におけるランドとグループにおいて、ディスク構造による熱の冷却速度が大きいほうに、記録時の 光パルス幅をより長く設定することを特徴とする光ディスク装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体レーザの光を絞った光スポットを用いて、光ディスクのトラック上に信号を記録したり、あるいは記録したトラック上の信号を再生する光ディスク装置のなかで、特にトラックのランドとグループの両方に記録を行って記録密度を向上させた光ディスク装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、光ディスク装置の記録密度を上げ る方式の1つとして、特開平2-156423号公報に 示されるような、トラックのランドとグループの両方に 信号を記録する方式が検討されている。図9の光ディス クのトラックの構成図を用いてこの記録方式を説明す る。図9において、1は記録膜のランド、2は記録膜の グループである。ここでグループの定義は、ディスクの 20 マスタの構造が溝になっているトラックの部分とする。 これより、マスタから複写して製作される光ディスクで は下に凹になる2がグループとなる。光源の半導体レー ザの波長が680nmから780nm程度の通常の光デ ィスクでは、トラックピッチと呼ばれるグループ1の周 期は1.0 $\mu$ mから1.6 $\mu$ m程度である。3は透明な ディスク基板で、通常は反射率1.5前後のポリカーボ ネート、アクリルやガラスが用いられる。4,5は半導 体レーザを光源として光学系で絞った光ピームである。 図では光ピーム4,5は同時に照射されるようにしてい るが、実際にはマルチビームを別とすれば光ビームは1 本で別々のタイミングで照射される。6は光ビーム4, 5により記録されたピットである。ピット6は光ディス クの媒体により記録の形態が異なる。光磁気では垂直磁 化膜の磁気の向きの変化として記録され、相変化型では 反射率の変化として記録が行われる。以降の説明は簡単 のため、光の変調だけで記録できる相変化型をモデルと して行う。

【0003】図10に、相変化型光ディスクの構造を示す。1はランド、2はグループ、3はディスク基版、4,5は光ピームである。7,9は記録膜8を保護したり、光学定数の制御、温度制御を行う誘電体層、8はGe,Te,Sn等の物質から成る記録層、10はAu等から成る反射層である。相変化型の光ディスクでは、記録前の消去状態のトラックは結晶状態であり、記録されたピット部はアモルファス状態になる。記録の際は光出力を、媒体が所定の温度を越えてアモルファスとなる記録レベルと、結晶化される消去レベルの2値に制御してオーバーライトの記録を行う。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来のラ ンドとグループの両方に記録する方式では、ランドとグ ループとの熱の冷却速度が異なるため、同じ記録の光出 カ、光パルス幅で記録すると、形成される記録ピットの 大きさが異なり、記録信号の品質がランドとグループで 同じにならないという問題があった。

【0005】図10において、光ピーム4あるいは光ピ ーム5が、記録層8のグループ2あるいはランド1に照 射された場合の熱の冷却速度について説明する。ランド 1における光ピーム4により注入された熱の拡散方向 を、方向A、B、Cで太い実線で示す。同様に、グルー ブ2における光ビーム5により注入された熱の拡散方向 を、方向A、B'、C'で太い実線で示す。トラックに 垂直な同じ方向Aでは、グループ2とランド1で熱の冷 却速度は同じである。しかし、方向Aから傾いたランド 1の方向B, Cと、グループ2の方向B', C'とで は、熱の冷却速度が異なる。 ランド1の場合には、熱を 拡散冷却する反射層9との接触面積の割合を表す方向 B. Cと方向Aの成す角度が開いており、冷却速度が大 きくなる。これに対してグループ2の場合には、熱を拡 20 散冷却する反射層9との接触面積の割合を表す方向 B', C'と方向Aの成す角度がランドよりも狭くな り、熱の拡散冷却効果が悪く、冷却速度が小さくなる。 【0006】図11において、ランドとグループに、同 じ光出力、光パルス幅を照射した時の記録ピットの形成 について説明する。図11において、左半分がランドの 場合、右半分がグループの場合である。波形は図面上か ら、(a)は記録時の光波形、(b)はトラック上の温 度分布、及び記録ピットが形成されるしきい値温度Tt h、(c)はトラック上に形成される記録ピットを示 す。ランドの場合、光出力P1、光パルス幅T1の記録光 波形が照射されたとき、熱の冷却速度がランドよりも大 きく、熱のピークが低くなり、しきい値Tthをクロスす る時間幅TP1が小さくなる。結果として記録ピットの 幅TP1は、光パルス幅T1よりも狭くなる。

【0007】これに対してグループの場合、光出力P 1, 光パルス幅T1の記録光波形が照射されたとき、熱の 冷却速度がランドよりも小さいため、熱のピークが高く なり、しきい値Tthをクロスする時間幅TPgは光パル ス幅T1と同じになる。結果として光パルス幅T1と同じ 40 幅の記録ピットが形成される。

【0008】このように、ランドとグループとでは、光 ピームにより注入された熱の冷却速度が異なるため、同 じ光出力、同じ光パルス幅で記録すると、形成される記 録ピットの形状が異なってくる。これは再生時にジッタ ーの増加となったり、オーバーライト時には消し残りの 差となって表れ、記録再生信号の品質を悪くしてしま

【0009】本発明はこのような問題点を解決するもの

の光出力と光パルス幅の少なくとも一方をランドとグル ープとで異なる値に設定することで、ランドとグループ に形成される記録ピットを同じにして、信号品質が安定 な記録再生が行える光ディスク装置を提供することを目 的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明の光ディスク装置は、記録時にランドとグルー プとで、記録の光出力と記録の光パルス幅の少なくとも 10 一方を異なる値に設定する手段を備えている。

【0011】また本発明は、光出力の設定と光パルス幅 の設定を、所定のトラック数に渡るランドとグループで 行う構成とする。

#### [0012]

【作用】本発明は上記した構成により、記録時にランド とグループとで、記録の光出力と記録の光パルス幅の少 なくとも一方を異なる値に設定する。この設定により、 ランドとグループとで冷却速度が異なることによる、記 録ピットの形成の違いを補正して、記録ピットを同じも のにし、信号品質が安定な記録再生を実現する。

【0013】また本発明では、回転数が一定で内周と外 周で線速度が異なることで、記録の光出力あるいは光パ ルス幅が異なる場合にも、所定のトラック数毎に記録光 出力あるいは光パルス幅を設定することができる。結果 としてランドとグループでの冷却速度の違いに加えて、 線速度の違いによる記録の光出力あるいは光パルス幅の 違いを補正して、記録ピットを同じものにすることがで きる。

#### [0014]

【実施例】以下、本発明の一実施例について、図面を参 30 照しながら説明する。

【0015】図1は、ランドとグループとで記録時の光 出力を異なる値に設定する本発明の第1の実施例におけ る光ディスク装置の光波形とトラック上の記録されたピ ットの様子を示す。

【0016】図1において、左半分がランドの場合、右 半分がグループの場合である。波形は図面上から、

- (a) は記録時の光波形、(b) はトラック上の温度分 布、及び記録ピットが形成されるしきい値温度Tth、
- (c) はトラック上に形成される記録ピットを示す。

【0017】グループの場合は先に説明した従来例の図 11と同じで、光出力P1、光パルス幅T1の記録光波形 を照射して、光パルス幅T1と同じ幅TPgの記録ピット が形成される。

【0018】ランドの場合の記録光波形は、(a)に示 すように、光パルス幅T1は同じだが、光出力が従来例 の光出力P1よりも大きい光出力P2が照射される。この ため、グループよりも冷却速度は大きいが、(b)の温 度分布は、ランドとグループとで同じになる。結果とし で、ランドとグループの両方に記録する場合に、記録時 50 てランドに形成される記録ピットの幅TP1は、光パル

ス幅T1あるいは記録ピットTPgと同じになる。これよりランドとグループとで、記録時の温度分布を同じにして、形成される記録ピットを同じものにすることができる。

【0019】以上のように本実施例では、記録時にランドとグループとで、記録の光出力を異なる値に設定することで、ランドとグループでの記録ピットを同じものにして、信号品質が安定な記録再生を実現する。

【0020】図2は、ランドとグループとで記録時の光 パルス幅を異なるパルス幅に設定する本発明の第2の実 10 施例における光ディスク装置の光波形とトラック上の記 録されたピットの様子を示す。

【0021】図2において、左半分がランドの場合、右半分がグループの場合である。 波形は図面上から、

(a) は記録時の光波形、(b) はトラック上の温度分布、及び記録ピットが形成されるしきい値温度 Tth、

(c) はトラック上に形成される記録ピットを示す。

【0022】グループの場合は先に説明した従来例の図11と同じで、光出カP1、光パルス幅T1の記録光波形を照射して、光パルス幅T1と同じ幅TPgの記録ピットが形成される。

【0023】ランドの場合の記録光波形は、(a)に示すように、光出力P1は同じだが、光パルス幅が従来例のパルス幅T1よりも長い光パルス幅T2が照射される。このため、グループよりも冷却速度は大きいが、(b)の温度分布におけるしきい値Tthをクロスする幅は、ランドとグループとで同じになる。結果としてランドに形成される記録ピットの幅TP1は、光パルス幅T1あるいは記録ピット幅TPgと同じになる。

【0024】以上のように本実施例では、記録時にランドとグループとで、記録の光パルス幅を異なる値に設定することで、ランドとグループでの記録ピットを同じものして、信号品質が安定な記録再生を実現する。

【0025】なお、本実施例の記録パルスは記録ピットに対応した部分がすべて、ハイ、の場合を示したが、これはマルチパルスのパルス列でも構わない。マルチパルスの場合にパルス幅を設定するのは、パルス列の構成要素であるパルス数を増減することで対応できる。

【0026】図3は、ランドとグループとで記録時の光 出力と記録時の光パルス幅とを異なる値に設定する本発 40 明の第3の実施例における光ディスク装置の光波形とト ラック上の記録されたピットの様子を示す。

【0027】図3において、左半分がランドの場合、右半分がグループの場合である。 波形は図面上から、

(a)は記録時の光波形、(b)はトラック上の温度分布、及び記録ピットが形成されるしきい値温度 Tth、

(c) はトラック上に形成される記録ピットを示す。

【0028】 グループの場合は先に説明した従来例の図 11と同じで、光出カPI、光パルス幅TIの記録光波形 を照射して、光パルス幅TIと同じ幅TPgの記録ピット 50 が形成される。

【0029】ランドの場合の記録光波形は、(a)に示すように、光出力がP3、光パルス幅がT3に設定されて照射される。このため、グループよりも冷却速度は大きいが、(b)の温度分布におけるしきい値Tthをクロスする幅は、ランドとグループとで同じになる。結果としてランドに形成される記録ピットの幅TPIは、光パルス幅TIあるいは記録ピット幅TPgと同じになる。

6

【0030】以上のように本実施例では、記録時にランドとグループとで、記録の光出力と光パルス幅の両方を異なる値に設定することで、ランドとグループでの記録ピット形成の精度良い制御を可能にし、信号品質が安定な記録再生を実現する。

【0031】図4は、光ディスクが線速度一定で回転制御される場合、ランドとグループとで記録時の光出力を異なる値に設定する本発明の第4の実施例における光ディスクの半径と線速度、記録光出力の関係を示す。

【0032】ここで、記録可能な半径領域は内周 r lから外周 r 2までとする。半径 r lから r 2まで線速度は v で一定である。このため、基本的には記録光出力も半径 r lから r 2まで一定である。しかしながら、ランドとグループでは冷却速度が異なるため、記録光出力はグループでPg、ランドでP1と異なった値が設定される。これにより線速度一定の場合に、ランドとグループでの記録光出力を異なる値に設定し、その設定値を内周から外周まで一定とすることで、ランドとグループでの記録ピット形成を同じものにし安定な記録再生を実現する。

【0033】なお本実施例では、ランドとグループの冷却速度の補正を、記録の光出力を異なる値に設定して行ったが、これは記録のパルス幅を異なる値にしても、ランドとグループとで記録ピット形成を同じにすることができる。

【0034】図5は、光ディスクが回転数一定で回転制御される場合、ランドとグループとで記録時の光出力を所定のトラック数に渡って異なる値に設定する本発明の第5の実施例における光ディスクの半径と線速度、記録光出力の関係を示す。

【0035】ここで、記録可能な半径領域は内周 r lから外周 r 2までとする。回転数が一定のため、半径 r lから r 2まで線速度は v lから v 2と変化する。このため、基本的には記録光出力も半径 r lから r 2まで異なってくる。半径の線速度に対する記録光出力の関係はリニアに変化するが、実際の回路設定では光出力の分解能の点から、図に示すように、所定のトラック数毎に記録光出力の設定を変えている。例えば半径 r 3から半径 r 4の範囲では、グループにおける記録時の光出力は Pg34と設定される。同じ半径の範囲でランドでは、冷却速度が異なるためグループよりも高い記録光出力 Pl34が設定される。半径 r 3から半径 r 4以外の場所でも、所定のトラック数毎にランドとグループとで異なる記録光出力が設定

30

される。これにより回転数が一定で線速度が異なる場合 に、ランドとグループとで記録光出力を異なる値に設定 し、その設定値を内周から外周までの間で所定のトラッ ク数毎に段階的に変更することで、ランドとグループで の記録ピット形成を同じものにし安定な記録再生を実現 する。

【0036】なお本実施例では、ランドとグループとで 記録光出力を異なる値に設定し、その設定値を内周から 外周までの間で所定のトラック数毎に段階的に変更する 構成にしたが、これは記録のパルス幅を異なる値に設定 10 し、かつ、記録のパルス幅を変更する構成にしても、ラ ンドとグループとで記録ピット形成を同じにすることが できる。

【0037】図6に、記録時の光出力が記録用と消去用 の2種類から構成される場合、少なくとも記録用の光出 力をランドとグループとで異なる値に設定する本発明の 第6の実施例における光ディスク装置の記録光波形を示 す。

【0038】図6の(a)は相変化型の光ディスクでオ ーパーライト記録する際の光波形である。再生区間はD 20 C光の再生光出力Pplで発光し、記録区間ではDC光の 消去用の光出力Perとパルス光の記録用の光出力Prec で発光する。(b) はランドとグループに記録する場合 の光波形を示す。記録時に消去と記録の2種類の光出力 がある場合には、少なくとも記録の光出力 Precに対し て、ランドとグループとで異なる値を設定する。ここで は消去用の光出力Perは共用で、ランドの場合に記録の 光出力をPrec1、グループの場合にはPrec2に設定し て、ランドとグループとで記録ピット形成を同じにす る。上記記録の光出力Precの設定のみで対応できな い、精度の良い記録ピット形成が必要な場合には、ラン ドとグループとで消去用の光出力 Perを異なる値に設定 して対応することができる。

【0039】以上のように本実施例では、記録時の光出 力が記録用と消去用の2種類から構成される場合、少な くとも記録用の光出力をランドとグループとで異なる値 に設定することで、ランドとグループとで記録ピット形 成を同じにして安定な記録再生特性を実現することがで きる。

【0040】図7に、記録時の光出力が3種類以上から 40 構成される場合、少なくとも記録用の光出力をランドと グループとで異なる値に設定する本発明の第7の実施例 における光ディスク装置の記録光波形を示す。

【0041】図7の(a)は相変化型の光ディスクでオ ーパーライト記録する際の光波形である。再生区間はD C光の再生光出力Pplで発光し、記録区間ではDC光の 消去用の光出力Per、パルス光の記録用の光出力Prec とパルス光の冷却用の光出力Pclで発光する。冷却用の 光出力Pclは、ピット形成直後に光出力をゼロ近傍に落 として、記録層を急冷させピットのエッジをシャープに 50

形成する効果がある。(b)はランドとグルーブに記録 する場合の光波形を示す。記録時に消去と記録と冷却の 3種類の光出力がある場合には、少なくとも記録の光出 カPrecに対して、ランドとグループとで異なる値を設 定する。ここでは消去用の光出力Perと冷却用の光出力 Pclは共用で、ランドの場合に記録の光出力をPrecl, グループの場合にはPrec2に設定して、ランドとグルー プとで記録ピット形成を同じにする。上記記録の光出力 Precの設定のみで対応できない、精度の良い記録ピッ ト形成が必要な場合には、ランドとグループとで消去用 の光出力Perあるいは冷却用の光出力Pclを異なる値に 設定して対応することができる。また、記録用の光Pre cのパルス幅及び冷却用の光Pclのパルス幅を変えるこ とでも、同様の効果を実現することができる。

【0042】以上のように本実施例では、記録時の光出 力が3種類以上から構成される場合、少なくとも記録用 の光出力をランドとグループとで異なる値に設定するこ とで、ランドとグループとで記録ピット形成を同じにし て安定な記録再生特性を実現することができる。

【0043】図8は、光ディスクが回転数一定で回転制 御される場合、ランドとグループとで記録光出力の設定 値の差を、内周よりも外周において大きく設定する本発 明の第8の実施例における光ディスクの半径と線速度、 記録光出力の関係を示す。

【0044】ここで、記録可能な半径領域は内周rlか ら外周 r 2までとする。回転数が一定のため、半径 r 1か らr2まで線速度はv1からv2と変化する。このため、 基本的には記録光出力も半径 rlから r2まで異なってく る。半径の線速度に対する記録光出力の関係はリニアに 変化する。ここで半径 r1から半径 r2の範囲では、グル ープにおける記録時の光出力はPglからPg2と設定され る。同じ半径の範囲でランドでは、グループと冷却速度 が異なるのと、線速度が大きい外周では冷却効果が高ま るために、記録時の光出力はP11からP12と設定され る。外周での光出力の差P12-Pg2よりも内周での光出 力の差Pl1-Pglが小さく設定される。これにより外周 での高い冷却効果と、ランドとグループでの冷却速度の 差を補正して、ランドとグループで内外周の記録ピット の形成を同じものにすることができる。

【0045】以上のように本実施例では、回転数が一定 の場合に、ランドとグループでの記録光出力の値を異な る値に設定し、その設定値を内周よりも外周で差が大き くなるようにすることで、線速度が大きく冷却効果が高 い外周での記録ピットの形成を、ランドとグループで同 じものにし安定な記録再生を実現する。

【0046】次に、本発明の第9の実施例について説明 する。第1~第8の実施例では、ランドでの冷却速度が グループよりも大きいことを前提にしていた。しかしな がら冷却速度は、光ディスクの構造により変わる可能性 がある。例えばランドの幅よりもグループの幅がかなり

大きくなれば、グルーブの冷却速度が大きくなる。そこで第9の実施例は、ランドとグルーブの冷却速度の大きいほうに、記録時の光出力をより大きく設定するものである。これにより、ディスク構造からくる冷却速度の違いを補正して、記録ピットの形成をランドとグループとで同じにすることができる。

【0048】なお、すべての実施例の説明は、相変化型 光ディスクを例にしたが、本発明は光磁気ディスクやす べてのランドとグループを用いるディスク構造に光ビー ムで記録する記録媒体に適用できることは言うまでもな い。

#### [0049]

【発明の効果】以上のように本実施例では、ランドとグループの両方に信号を記録する場合に、記録時の光出力 20 の設定値と光パルス幅の設定値の少なくとも一方の設定値をランドとグループとで異なる値に設定することで、ランドとグループに形成される記録ピットを同じにして、信号品質が安定な記録再生を実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例におけるランドとグループで光出力の設定値を変えた光ディスク装置の光波形図【図2】本発明の第2の実施例におけるランドとグループで光パルス幅の設定値を変えた光ディスク装置の光波 30

形図

【図3】本発明の第3の実施例におけるランドとグループで光出力及び光パルス幅の設定値を変えた光ディスク 装置の光波形図

【図4】本発明の第4の実施例における線速度一定の場合の光出力設定値を示す説明図

【図5】本発明の第5の実施例における回転数一定の場合の光出力設定値を示す説明図

【図6】本発明の第6の実施例における記録と消去の2 種類の光波形図

【図7】本発明の第7の実施例における記録と消去と冷却の3種類の光波形図

【図8】本発明の第8の実施例における回転数一定の場合の光出力設定値を示す説明図

【図9】従来例のランドとグループへの信号記録を説明 するための拡大斜視図

【図10】 ランドとグループでの熱の冷却効果を説明するための拡大断面図

【図11】ランドとグループでのピット形成を説明する ための光波形図

【符号の説明】

1 ランド

2 グループ

3 ディスク基板

4,5 光ピーム

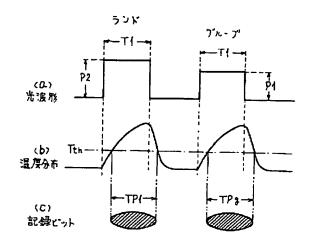
6 ピット

7, 9 誘電体層

8 記録層

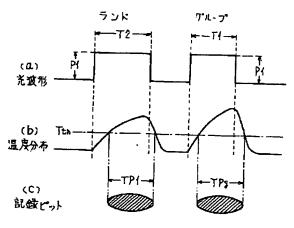
10 反射層

[図1]



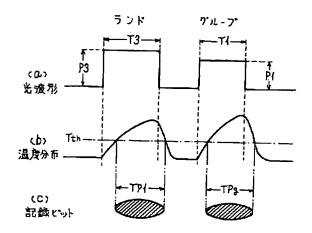
TPI = TPg = TI

【図2】



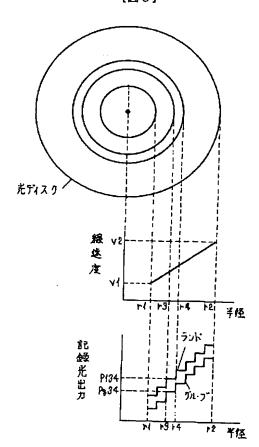
T2 > TP1 = TP3 = T1



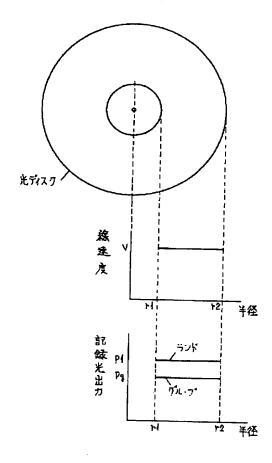


#### T3 > TP4 = TP8 = T1

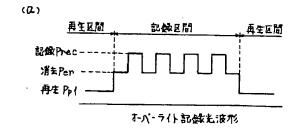
#### [図5]



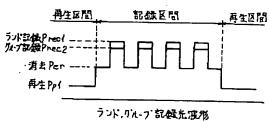
#### 【図4】



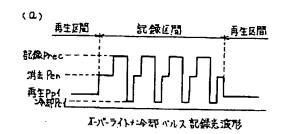
[図6]

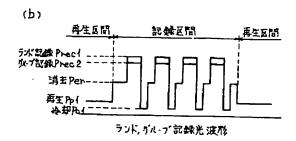




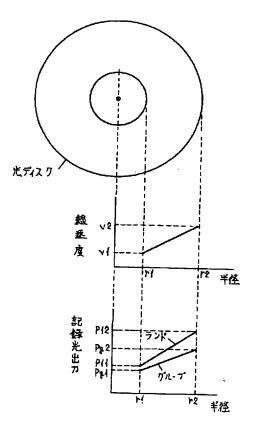


[図7]

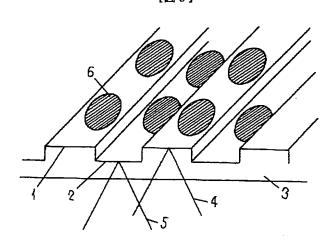




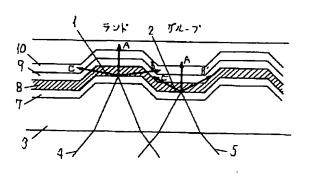
【図8】



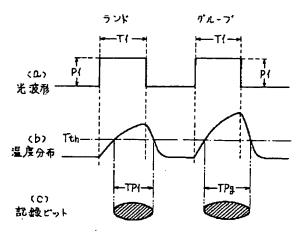
【図9】



[図10]



【図11】



TP1 < TPg = T1